⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平4-27904

၍Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)1月30日

G 02 B 6/12 6/42 A 7036-2K 7132-2K

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全川頁)

図発明の名称 光表面実装回路用基板及びその製造方法

②特 願 平2-176526

②出 願 平2(1990)7月5日

優先権主張

劉平 2 (1990) 4 月27日 劉日本(JP) 劉特顯 平2−113962

⑩発明者 内田

頏 二

神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目7番地6

神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘4丁目7番地6

仰代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外5名

明 細 🚦

1. 発明の名称 光衷面実装回路用基板及びその 製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 光導波路が基板内部に形成され、この光導 波路の少なくとも一方の端面が前記基板の主 面側に露出している、光表面実装回路用基板。
- 2. 前記基板が板状透明誘電体であり、前記光 導波路における屈折率がこの光導波路の中心 軸から外間へ向うにつれて波少することを特 做とする、請求項1記載の光表面実装回路用 基板。
- 3. 前記板状透明誘電体が複数の金属陽イオンを含み、前記光導波路の中心軸から外周へと向うにつれて前記複数の金属陽イオンの含有割合が変化しており、これにより前記光導波路の中心軸から外周に向うにつれて屈折率が波少していることを特徴とする、請求項2記載の光表面実装回路用基板。
- 4. 前記板状透明誘電体がガラスである、請求

項3記載の光表面実装回路用基板。

- 前記板状透明誘電体が樹脂である、請求項
  3記載の光表面実装回路用基板。
- 6. 前記基板が樹脂製基板であり、前記光導波路が樹脂製基板内部に埋め込まれた光ファイバーであることを特徴とする、請求項1記数の光表面実装回路用基板。
- 7. 前記基板が絶縁体層の上に半導体層とクラッド層とを有する複合基板であり、前記光導 波路が、前記半導体層を形成する半導体の酸 化物又は窒化物により形成された光導波路で あることを特徴とする、請求項1記数の光表 両実装回路用基板。
- 8. 金属陽イオンを含む板状透明誘電体の主面 に所定パターンの第一のマスクを形成する工程と;

前記板状透明誘電体中の金属陽イオンに比 して単位体積当りのイオン分極率の大きな金 属陽イオンの塩を、主面の前記第一のマスク により被覆されていない露出部分に接触させ

#### 特閒平4-27904 (2)

てイオン交換を行う第一のイオン交換工程と; 前記第一のマスクを主面から除去する工程 と:

)

次いで前記露出部分の一部を第二のマスク により被覆する工程と:

前記第一のイオン交換工程で使用した金属 陽イオンに比して単位体積当りのイオン分極 串の小さな金属隔イオンの塩を、主面の前記 第二のマスクにより被覆されていない部分に 接触させてイオン交換を行う第二のイオン交 換工程と:

前記第二のマスクを主面から除去する工程 とを有し:

中心軸から外周へと向うにつれて屈折率が 減少している光導波路を前記露出部分のパタ ーンに従って形成し、かつ前記第二のマスク により被覆した部分に、主面に露出する前記 光導波路の端面を形成する光衷面実装回路用 基板の製造方法。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光安面実装回路用基板及びその製造方 法に関するものである。

(従来の技術及びその問題点)

1

光エレクトロニクスの発展と共に光部品の実装 技術が問題になってきている。即ち、光エレクトロニクス製品の複雑化、集積化に伴ない、光回路 の組立工程数が急激に増加してきた。

光ファイバーや分布屈折率レンズを中心に種々の光部品を集積一体化した微小光学(マイクロオプティック)案子が知られており、現在実用化されている光ファイバー伝送システムにおける野常の中核をなしている。こうした微小光学のは特性的には安定化しているが、光学部品相互でが、光学部品の固定に必要な作業時間、このでは、光学部品の固定に必要な作業時間、このである光部品の組立工程数が多い。このため、個別光部品を組み合わせた微小光学案子は、製造面、別光部品を組み合わせた微小光学案子は、製造面、

価格面から既に限界にきている。

従って、能動、受動の個別部品の簡易な後付け を考慮した光プリント板等の光部品実装技術の研 究進展が強く望まれる。

一方、本発明者は、特公昭48-5975 号公報において、第13図及び第14図に概略的に示すようなプリント型光回路を提案した。

装技術として適用できない。

また、光導波路にプリズムを密着させて光導波路にプリズムを密着させて光導たの光を抽き出ず技術が存在するが、光軸合わ用して光導波路内の光を抽き出す方法も考えられるが、こうした微細構造の回折格子の位置制御もも困難であり、回折格子の位置制御もも困難であり、更には、第14図において、ガラスを複数を回動するで設け、この海中に光導波を到るをである。光端を関連したのでは、光部品の数が増加しまた光軸合わせも困難であり、実用性に乏しい。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の課題は、基板の主面に光部品を容易に 実装でき、複雑な光回路の量産化、実装設計、設 計変更を容易に実現できるような光衷面実装回路 用基板及びその製造方法を提供することである。

#### 特別平4-27904 (3)

#### (課題を解決するための手段)

)

本発明は、光導波路が基板内部に形成され、この光導波路の少なくとも一方の端面が前記基板の 主面に露出している、光表面実装回路用基板に係るものである。

また、本発明は金属陽イオンを含む板状透明誘電体の主面に所定パターンの第一のマスクを形成する工程と:

前記板状透明誘電体中の金属陽イオンに比して単位体積当りのイオン分極率の大きな金属陽イオンの塩を、主面の前記第一のマスクにより被覆されていない露出部分に接触させてイオン交換を行う第一のイオン交換工程と:

前記第一のマスクを主面から除去する工程と; 次いで前記露出部分の一部を第二のマスクにより被覆する工程と;

前記第一のイオン交換工程で使用した金属陽イオンに比して単位体積当りのイオン分極率の小さな金属陽イオンの塩を、主面の前記第二のマスクにより被覆されていない部分に接触させてイオン

交換を行う第二のイオン交換工程と;

前記第二のマスクを主面から除去する工程とを 有1.:

)

中心軸から外周へと向うにつれて屈折率が減少 している光導波路を前記露出部分のパターンに従って形成し、かつ前記第二のマスクにより被覆し た部分に、主面に露出する前記光導波路の端面を 形成する光裏面実装回路用基板の製造方法に係る ものである。

#### (実施例)

第1図(A).(B) はそれぞれ平板状透明誘電体であるガラス基板10に光電子案子を実装する状態を示す斜視図、第2図(A) 又は(B).(C)は第1図(A) 又は(B)の要部拡大断面図、第3図は第2図(A)のA-A線断面図である。

ガラス基板10の内部には計4列の光導波路12が形成され、この光導波路12は直線状部12a、曲折部12b及び末端部12cからなる。直線状部12aの端面はガラス板10の端面にמ出し、光コネクター33へと接続される。この光コネクター33は、図示

# しない他の機器や光回路へと篏合固定される。末端部12c はガラス基板10の主面30.31に対して垂直となるように形成され、末端部12c の端面14が主面30に截出する。主面30に露出した一対の端面14に対して所定角度、例えば90度の角度をもって一対のガイド孔11が形成される。

ガラス基板10の主面30上には、直接に、あるいは図示しないバッファ暦を介し、所定の電気プリント配線が施され、電気コネクター34へと接続されている。基板上に電気プリント配線を施す技術自体は周知であるので、その説明は省略する。

このガラス基板10上にリング状ゴムクッション8を介して光電子集積デバイスを実装する。具体的には、このデバイス50の下部のリング状フランジ部に、2本のガイドピン9と6個の電子入出力端子15を設け、一対のガイドピン9をそれぞれ対応するガイド孔11へと嵌め込んで固定し、かつ端子15を電気プリント配線へと接続する。光導波路12の末端部12cはセルフェックレンズ5.7へと接続される。光電子集積デバイス50の案子収容部

1 中には一対のセルフォックレンズ 5 . 7 、 受光 案子 4 、発光素子 6 及び電気処理部 3 が収容、固 定されている。

セルフェックマイクロレンズ 5 . 7 の端面と光 導波路端面14の端面結合部分の構造は第 2 図 (B) 又は第 2 図(C) の構造でもよい。第 2 図 (B) は、 光電子集積デバイス 50 のフランジ部 2 にセルフォックレンズ 5 . 7 を固定する構造であり、この場合、光導波路末端部12c の一部を主面30から突出させなくてもよい。この場合、セルフォックレンズ 5 . 7 は、フランジ部 2 より若干、突出た構造となるため、セルフォックレンズ 5 . 7 の外周に取り付けてもよいフォックレンズ 5 . 7 の外周に取り付けてもよい

第2図(C) は、光電子集積デバイス50の収納部 1にセルフォックレンズ 5.7をレンズ端面が収 納部1の底部と同一面となるように固定した構造 である。この場合、セルフォックレンズ 5.7の 端面を含む収納部1の底部全体がフランジ部2よ

#### 特開平4-27904 (4)

り若干突出た構造となる。

次いでこの光表面実装回路の動作について述べ る。まず、矢印Bのように光導波路12内を通過す る光は、曲折部12b に沿って曲がり、ガラス基板 10の主面30から垂直方向に射出し、セルフォック レンズ5を通って受光案子4により受光され、こ こで電気信号へと一旦変換される。一方、電気入 出力端子15を通して電気処理部3に所定の電気信 号を送って電気処理部3を動作させ、受光索子4 から入力された電気信号に所望の処理を施す。こ の電気的処理自体は、公知の処理方法に従って行 えばよく、種々の変形が考えられる。例を示すと、 端子15から加えられる電気信号に従って、受光素 子4から入力された電気信号の強度、位相、波長 等を変化させる変調処理を行ったり、受光素子か らの電気信号にパルス波を重畳して断続的に強度 を変化させる変調処理を行ったり、受光素子から の電気信号自体には手を加えず、この電気信号を 外部に抽き出してモニタリングを行ったりするこ とが考えられる。こうした電気処理部自体は周知

であるので、その内部構成自体については詳説しない。

)

次いで、所望の電気処理を終えた電気信号を半導体レーザー等からなる発光素子6へと送り、所望の光強度、位相、波長、波形を有する光信号へと変換し、この光信号とセルフォックレンズ7で集束し、末端部12c へと入射させ、矢印Cのように光導波路12内を伝播させる。

本実施例で述べた光表面実装回路によれば、光 導波路12内を伝播してきた光が端面14から基板 面30に対して垂直方向に射出するので、主面30上 に直接、あるいは所定のバッファ層を介して光デ バイスを実装して上記の射出光に所望の処理を施 すことができる。また、同様に、主面30上に導 した光デバイスからの射出光を端面14から光導波 は12内へと入射させることもできる。従って、が ラス基板10の主面30(場合によっては正面31)上 に光デバイスを載せ、固定するだけで所望の回路 を製造できるので、光回路の製作、実装、設計、 設計変更が容易である。

# ついで、ガラス基板中に光導波路を形成し、その端面を基板の主面へと露出させる方法について述べる。第4図(A) ~(D) はこうしたプロセスを示す斜視図である。

まず、一様の屈折率を有し、複数の修飾酸化物を含むガラス基板10を用意する。このガラス基板10の主面に所定パターンの第一のマスク(例えばフォトエッチ用マスク、パラフィン等)21を形成し、第4図(A) に示す状態とする。

次いで、ガラス基板10中に含有される金属陽イオン(K・、Na・等)に比して単位体積当りのイオン分極率(あるいは電子分極率/(イオン半径)<sup>3</sup>)の大きな金属陽イオン(『L・等)の塩をマスク21を介してガラス基板10の主面と接触させ、イオン交換させた後、第一のマスク21を除去する。これにより、第4図(B)に示すように、マスク21に被復されていない露出部分22からイオン交換が行われ、この露出部分22の表面からの内部に向かって徐々に屈折率が波少するような屈折率勾配が形成される。

この場合、修飾酸化物としてはLizO. NazO. KzO. RbzO. CszO. TlzO. AuzO. AgzO. CazO. MgO. CaO. BaO. ZnO. CdO. PbO. SnOz. LazOz などが使用され得る。

ところで一般に物質の屈折率は、その物質に固有な分子屈折と分子容とで関係づけられ、屈折率は分子屈折の大きいほど、また分子容の小さいほど大きくなる。そして分子屈折はその物質の分子屈折は個々のイオン屈折の和で近似されるとされている。 従ってガラスの屈折率に及ぼすあるイオンの存在の定性的な影響は、関係するイオンの単位体積あたりの電子分極の値または

#### 電子分極率

#### (イオン半径) 3

の値を比較することにより知ることができる。 修飾酸化物を構成する陽イオンの内で代表的なものとしてリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、タリウムの各1個イオン、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウ

#### 特別半4-27904 (5)

ム、亜鉛、カドミウム、鉛の各2価イオン、ランタンの3価イオン及び鍋の4価イオンについてイオン半径、電子分極率及び電子分極率と(イオン半径)。との比の値を第1妻に示す。各イオンは固有の電子分極率と(イオン半径)。との比の値を持っているから、修飾酸化物を構成する陽イオンを合むガラス基板の屈折率と、その陽イオンよりも前記比の大きい陽イオンで前記ガラス基板中の陽イオンを一部又は全部で換した形のガラス基板の屈折率とを比較すると、後者は前者より大となる。

第1表

)

	イオン	イオン半径 (A)	電子分極率 (人) <sup>3</sup>	電子分極率 (イオン半径) <sup>2</sup>
	Li '	0.78	0.03	0.0632
	Na ·	0.95	0.41	0.478
	к .	1.33	1.33	0.565
	₩Р.	1.49	1.98	0.599
1	Cs ·	1.65	3.34	0.744
	тı .	1.49	5.2	1.572
I	Ng ·*	0.78	0.094	0.20
	Ca · ²	0.99	1.1	1.13
l	Sr • 2	1.27	1.6	0.78
I	Ba · *	1.43	2.5	0.85
	Zn ·z	0.83	0.8	1.39
	Cq .s	1.03	1.8	1.71
	Pb ·*	1.32	4.7	2.11
	La ·3	1.22	1.04	5.68
l	Sn ''	0.74	3.4	8.35

従って、修飾酸化物を構成するある陽イオンを含むガラス基板を、この陽イオンよりも電子分極率と(イオン半径)³との比の大きい修飾酸化物を構成し得る他の陽イオンを含む塩に接触させることによって、その接触表面に近いガラス基板中の脱れオンを前記塩中の陽イオンとイオン交換させて、該接触面に近づくにしたがって屈折率を増大させることが出来る。

なお、この場合、ガラス基板を塩に接触させて、 塩及びガラス基板を加熱して塩及びガラス基板中 の陽イオンがガラス基板内部で拡散し得る温度に 保持することが必要である。

次いで、第4図(C) に示すように、露出部分22 のガラス基板中央部側の端部を第二のマスク26で 被攬する。

次いで、ガラス基板10の主面30に、前記の第一のイオン交換工程でガラス基板10内へと拡散させたイオン(T & \* 等) に比して単位体積当りのイオン分極率の小さい金属陽イオン( K\*, Na\* 等) の塩を接触させる。これにより、塩との接触面から

基板内部へと向って徐々に屈折率の増大する屈折率勾配が形成され、第4図(C) における露出部分22の領域においては、第4図(B) に示すように、屈折率の大なる領域を中心としてこの領域の外周へと向って徐々に屈折率の被少するような屈折率勾配が形成される。

この一方、第二のマスク26により被覆された領域では、上記の第二のイオン交換は起らないため、第4図(B)の状態のまま屈折率の高い領域がそのまま残り、結果として、第二のマスク26を除去すると、第4図(D)及び第5図に示すように、主面30へと露出する端面14及び末端部12c が形成され

このようにして、所望のバターンを有しかつ主面30へと露出する端面14を有する光導波路12か形成される。この光導波路12はその中心軸より周辺へと向って徐々に屈折率の波少する屈折率勾配を有するので、光の伝播媒体として機能する。

屈折部12b における曲率については、光導波路 12の径を10μα とした場合曲率半径 1 mu程度とす

## 特別年4-27904 (6)

ることが好ましい。光導波路周辺の屈折率に対す。 る光導波路内部の屈折率の変化率 Δ n/n は0.1 ~ 数%とするのが好ましく、更に好ましくは0.1 ~ 1%とすることがよい。

)

なお、第2図(A) に示すように光導波路末端部12c の一部を主面30から突出させるには、例えば第5図に示す状態から上側面を若干切削加工したりする方法等がある。

例えば特公昭47-26913号においては、中心動から周辺に向かって徐々に屈折率の変化するような特性を有する光導波路を合成樹脂を用いて作ることが提案されている。即ち、特公昭47-26913号によれば、カルボキシル基と金属とのイオン結合による架橋を有する合成樹脂基板を前記金属以外面に近い合成樹脂体中の前記金属のイオンを前記他の金属のイオンと置換せしめ、合成樹脂基板中に含

まれる 2 種以上の金属イオンの濃度比を中心から 裏面に向かって変化させ、これによって屈折率を 中心から裏面に向って変化させることが出来る。

)

そして金属のイオンとしては、望ましくは、一 価の金属がよいが、全ての金属が利用出来る。

一方、予め合成樹脂基板中に含まれている金属イオンに比し、イオン交換によって合成樹脂基板中に拡散される金属イオンの方が、単位体積当りのイオン分極率が大きな場合には、合成樹脂基板の主面から内部に向かって屈折率が減少し、オン分極率が大である場合には、合成樹脂基板中の内部から要面に向かって屈折率が減少する。

このことは、上記の実施例に示すガラス基板の 場合のイオン交換と同じ結果をもたらすことが明 らかである。

従って、上記の実施例において、ガラス板の代わりに合成樹脂基板を使用し、第 4 図 (A) ~ (D) に示した手順に従って第一のイオン交換、第二の

イオン交換を行えば、第4図(D)及び第5図に示すような樹脂基板が得られる。

さらに、ガラス基板10の主面30上の電気配線と 光電子集積デバイス50中の電気配線との結合は以 下のようにしてもよい。

第6図は、その場合の光電子集積デバイス50とガラス基板10との結合部分の要部拡大断面図、第7図は第6図のA-A級断面図である。この構造では6個の電気入出力端子15は光電子集積デバイス50の外へ引出された後、ガラス基板10の主面30上の電気プリント配線に接続される。また、収納部1に配置された電気入出力端子15は受光素子4、発光素子6或いは電気回路部品3に接続される。

第 8 図~第10図は半導体PWB 基板を用いて光導 波路を形成する手順を示す断面図である。

まず、絶縁性基板 64 上に Si 暦 63 を形成し、このSi暦 63 に所定のエッチング処理を施して45°の斜面63a を形成する。次いで、バッファ暦62を設け、この上にSi N. 暦又は TiO. をドープしたSiO.暦61を堆積し、第8図の状態とする。

次いで、Si.N. 層又は TiO: をドープしたSiO: 層 61を第9図に示すようにエッチングし、直線状部 65aと基板主面に対して垂直の末端部65c とを有する光導波路 65 を形成する。次いで、第10図に示すようにクラッド層66を形成し、光裏面実装回路用基板を作製する。

また、光導波路65とクラッド層66とを、共に TiOzをドープしたSiOzで形成する方法も知られて いる( Journal of Lightwave Technology,1003頁.

#### 特別平4-27904 (7)

1988年 6 月参照)。この場合は、クラッド暦 66においてTiO。の含有量を小さくし、光導波路 65においてTiO。の含有量を比較的に大きくし、光導波路 65における屈折率を若干大きくする。光導波路 65における屈折率とクラッド暦 66における屈折率との差は0.1~数%とすることが好ましく、更に好ましくは 0.1~1%とすることがよい。 なおにこの例においては、製法により、光導波路 65内に始ける屈折率を均一とすることもできる。

また、第11図(A) ~ (E)に示すように、半導体 PWB 基板を用いて光導波路を形成することもできる。

即ち、第11図(A) に示すように、絶縁性基板64 上にSi層63を形成し、このSi層63に所定のエッチング処理を施して45°の斜面63a を形成する。この際、反応性イオンピームエッチングを利用すると、角度を変えるだけで、任意の傾斜面を形成できるので便利である。

乱や部分的透過による光情報の損失を防止できる ので、伝達効率を一層向上させることができる。

第12図は単一モード光ファイバーを用いて本発明に係る基板を作成した例を示す要部断面図である。

本実施例においては、ポリイミド等からなる樹脂基板中に単一モード光ファイバーを埋め込む。具体的には、樹脂で基部67を形成し、基部67の上に光ファイバー68を位置決めし、光ファイバー崩169を図面において上方向にける。 次 光ファイバー 4 を流し込んで表面関 1 を形成し、光ファイバー 6 8 を埋め込んで固定する。この状態で樹脂出するので、矢印で示すように主面30に対して垂直30の光の入出力が行える。この後は、第1図(A)、(B) ~第3図に示すような光表面実装回路にこの樹脂基板72を適用できる。

上述の実施例は種々変更できる。

例えば、光集積回路部品や光電子集積回路(OEIC) を本発明の基板上に実装することが可能である。

)

次いで、Si<sub>n</sub>N。 層又はTiO<sub>1</sub>をドープしたSiO<sub>1</sub>層 61を第11図(D) に示すようにエッチングし、直線 状部 65aと基板主面に対して垂直の末端部65c と を有する光導波路65を形成する。次いで、第11図 (E) に示すようにクラッド層66を形成し、光表面 実装回路用基板を作製する。

この基板も第10図の基板と同様の態様で使用することができる。しかも、直線状部65a と末端部65c との間の屈曲部分において、光反射膜90を設けているので、直線状部65a内を伝播してきた光は光反射膜90で完全に反射され、端面65d より射出する。従って、光の反射の際に生じうる光の散

後者は、バイポーラトランジスタ、MOS FETの集積されているシリコンの通常の集積回路に対して、レーザー、ホトダイオードのような光デバイスを更に1つの基板上に集積化したものである。

第1図(A)、(B) の例では、ガラス基板10上に電気プリント配線を施したものとして説明したが、これは必ずしも必要なく、電気回路を有しない光部品のみをガラス基板10上に実装してもよく、むろんこの場合は光部品に電気端子を設ける必要はない。

また、上述した第1図(A)・(B) ~第3図の実施 例において、ガイドピン9のピン頭部にネジを形成し、このネジ部分を主面31側から突出させ、ナット等のネジ締め用部品を主面31側からガイドピン9の頭部へと螺合させ、これによりデバイス50をガラス基板10へと押しつけることができる。

第1図(A),(B) ~第3図においてゴムクッション8をゴムの代りに樹脂等で形成してもよい。

(発明の効果)

本発明に係る光表面実装回路用基板によれば、

#### 特開平4-27904 (8)

光導波路を伝播してきた光が、主面に露出してい る光導波路端面から射出し、或いはその端面から 光を入射させると光導波路を伝わっていくので、 基板の主面上に光部品を載せ、固定し、光部品の 入力部、出力部を光導波路の端面と端面結合させ れば所望の光回路を製造できる。従って、光回路 の製作、実装、設計、設計変更が極めて容易であ る。従って、本発明は、SMT 類似の光部品表面実 装技術として重要なものであり、今後急速な需要 増大が期待される加入者系、LAN 、OA機器、AV機 器等への光技術の適用に大きなインパクトを与え るものである.

#### 4. 図面の簡単な説明

72… 樹脂基板

第1図(A),(B) はそれぞれ光電子集積デバイス の実装状態を示す斜視図で、第1図(A) は主面30 を切削して端面14を突出した例を示す図、第1図 (B) は主面30を切削せず端面14を露出させた例を 示す図、

第2図(A),(B),(C)はそれぞれ第1図(A) 又は (B) の要部断面図、

第3図は第2図(A) のA-A線断面図、

第4図(A),(B),(C),(D) はガラス基板に光導 波路を形成するプロセスを示す斜視図、

第5図は第4図(B)の断面図、

第6図及び第7図はそれぞれ光電子集積デバイ スの実装状態の他の例を示す断面図およびそのA - A線断面図、

第8図、第9図、第10図は半導体PWB 基板に光 導波路を形成するプロセスを示す断面図、

第11図(A),(B),(C),(D),(E) は、半導体PWB 基 板に光導波路を形成する他の例を示す断面図、

第12図は樹脂基板内部に光ファイバーを埋め込 んだ状態を示す断面図、

第13図は光導波路を形成した従来のガラス基板 を示す斜視図、

第14図は第13図の断面図である。

1 … 収容部

2…フランジ部

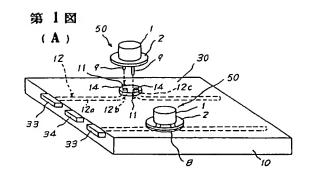
3 … 電気処理部 (回路)

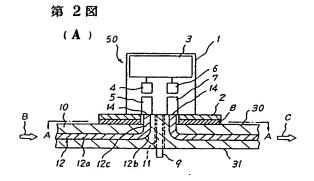
4 … 受光案子

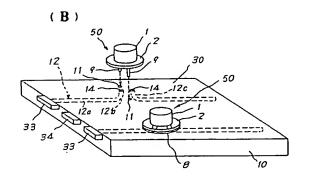
5. 7…セルフォックレンズ

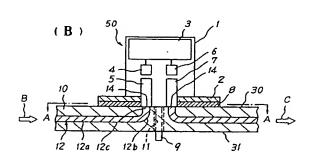
6 … 発光素子 9 … ガイドピン	90 … 光 反 射 膜	(金属薄膜又)	<b>\$ 誘電体多</b> 月	窗反射膜)
10…ガラス基板 11…ガイド孔	•			
12, 12A, 12B, 12C, 12D…光導波路				
12a ···直線状部 12b ···曲折部 .				
12c … 末端部				
14… 端 面				
15 ··· 電気入出力端子	特許出願人	内	H i	=
21…第一のマスク 22… 露出部分				
26… 第二のマスク	代理人弁理士	杉	时 晓	秀
30, 31…主面				
32…従来の光導波路	同 弁理士	杉	村 與	作
33…光コネクター 34… 電気コネクター				
50…光電子集積デバイス	同 弁理士	佐	莎 安	德
63…Si曆 (半導体層)				
64… 絶縁体層	同 弁理士	富	33	典
65…SiaN。又はSiOa - TiOa光導波路				
65a … 直線状部 65b … ミラー部	同 弁理士	梅	木 政	夫
65c …末端部 65d …端面				
66… クラッド暦	同 弁理士	<b>{</b> = 3	Ŧ	<b>孝</b>

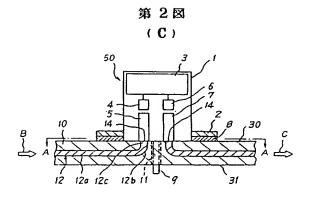
# 持開平4-27904 (9)

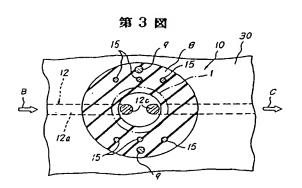






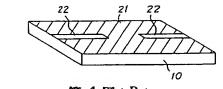




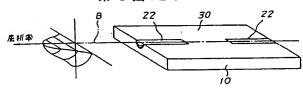


# 特開平4-27904 (10)

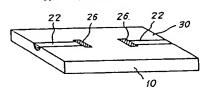
第4図(A)



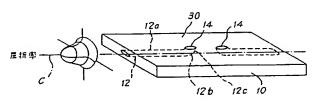
第4図(B)



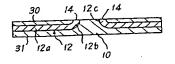
第4図(C)



第4図(D)

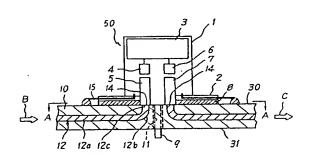


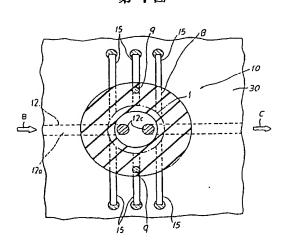
第5図



第7図

第6図





# 特開半4-27904 (11)

